

فاصله اطمینان برای پارامتر توزیع نمایی تحت سانسور بازهای

محمدحسین پور سعید^۱

تاریخ دریافت: ۹۹/۲/۲۷

تاریخ پذیرش: ۹۹/۱۱/۱

چکیده:

در این مقاله با در نظر گرفتن داده‌های تحت سانسور بازهای که دارای توزیع نمایی با نرخ خطر θ هستند، روشی برای برآورد بازه‌ای توابعی از θ ارائه می‌شود. همچنین زمان نظارت بهینه و مطالعات شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته و به کاربردی از مباحث نیز اشاره می‌گردد. **واژه‌های کلیدی:** آماره‌های ترتیبی، توزیع نمایی، زمان نظارت بهینه، خاصیت مارکوفی، سانسور بازهای.

۱ مقدمه

آزمایش خراب می‌شوند و همچنین زمان‌های خرابی، متغیرهای تصادفی هستند و ممکن است که تا پایان آزمایش، هیچ‌یک از واحدهای آزمایشی خراب نشوند. بنابراین در بعضی از موارد، از طرح دیگری که موسوم به سانسور نوع دوم^۲ است نیز استفاده می‌شود. در این طرح نیز با در نظر گرفتن تعداد از پیش تعیین‌شده‌ای مانند r و همچنین نظارت مداوم بر انجام آزمایش، هرگاه r مورد خرابی مشاهده شود، آزمایش پایان می‌یابد. در سانسور نوع دوم، r تعداد واحدهایی که خراب می‌شوند، مقداری معلوم است ولی مدت زمان انجام آزمایش و همچنین زمان‌های خرابی، متغیرهایی تصادفی هستند.

در صنعت، مطالعات پزشکی و داده‌هایی که به صورت دوره‌ای اندازه‌گیری می‌شوند، با شرایطی روبرو هستیم که دسترسی به زمان دقیق خرابی واحدهای تحت آزمایش مقدور نیست. در مواردی که زمان‌های دقیق خرابی واحدهای تحت آزمون در دسترس نیستند یا نظارت مداوم بر انجام آزمایش میسر نیست، از داده‌های تحت سانسور بازهای^۳ استفاده می‌شود. برای مثال در مراجعات پزشکی، اگر شخصی در اولین ویزیت سالم و در زمان دومین ویزیت بیمار باشد، زمان دقیق بروز بیماری معلوم نخواهد بود و بدیهی است که ابتلا به بیماری در فاصله زمانی بین دو ویزیت رخ داده است که در این حالت گفته می‌شود زمان واقعی بروز بیماری به صورت بازه‌ای یا فاصله‌ای سانسور شده است.

در حالت کلی، یک آزمایش تحت سانسور بازهای با زمان‌های نظارت چندگانه به صورت زیر انجام می‌شود (اسدی، [۱]).

در زمان‌های نظارت از پیش تعیین‌شده‌ای مانند $t_1 < \dots < t_k < \dots < t_n$

در تحلیل مواردی مانند زمان شکست یک واحد صنعتی یا زمان مرگ یک واحد زیستی، از مبحث آماری تحلیل بقاء استفاده می‌شود. اگر X زمان از کارافتادگی یک پدیده فیزیکی یا زمان وقوع یک واقعه پزشکی باشد، آنگاه مقادیر ممکنه متغیر تصادفی X ، نامنفی و داده‌های به دست آمده نیز موسوم به داده‌های بقاء خواهند بود. در تحلیل داده‌های بقاء، مجموعه‌ای از روش‌های آماری به کار می‌روند که در آن‌ها غالباً از انواع سانسور استفاده می‌شود. برای آشنایی با انواع سانسور می‌توان به لاولس [۵] و نلسون [۷] مراجعه کرد. در اینجا به بعضی از طرح‌های مرتبط با موضوع مقاله اشاره می‌گردد.

فرض کنید θ ، پارامتر مجهول یک جامعه آماری است. استنباطی آماری پیرامون θ بر پایه آزمایش اعضای نمونه تصادفی صورت می‌گیرد که در آن، برحسب مورد از طرح‌های مختلف سانسور نیز استفاده می‌شود. از این رو فرض می‌شود که X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از جامعه آماری با تابع چگالی $f(x; \theta)$ تابع توزیع $F(x; \theta)$ است. یکی از رایج‌ترین طرح‌های سانسور، سانسور نوع اول^۴ است که برای کاهش زمان و کاهش هزینه انجام آزمایش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع سانسور، آزمایش در زمان از پیش تعیین‌شده‌ای مانند t پایان می‌یابد و در آن، فقط زمان شکست اعضایی از نمونه که قبل از زمان t خراب می‌شوند، مشاهده و ثبت می‌گردد.

در سانسور نوع اول، با نظارت مداوم بر انجام آزمایش تا زمان t زمان‌های خرابی مشاهده‌شده‌ای مانند x_1, \dots, x_r ثبت می‌گردند. از این رو، t زمان پایان آزمایش مقداری معلوم و تعیین‌شده است ولی r ، تعداد واحدهایی که در

²Type I censoring

³Type II censoring

⁴Interval censoring

است که در این صورت، برآورد ماکسیمم درستنمایی θ فرم صریح و بسته‌ای ندارد و برآورد آن بایستی به روش‌های عددی محاسبه شود. ژانگ و همکاران [۱۰]، حالتی خاص از سانسور بازه‌ای ($k = 1$) را برای داده‌های با توزیع نمایی بررسی کردند که در آن، واحدهای تحت آزمایش در یک زمان از پیش تعیین شده مانند $t_1 = t$ مورد بازرسی قرار گرفته و فقط تعداد واحدهای خراب شده در فاصله $(0, t]$ ثبت می‌شود. در این حالت، تابع درستنمایی به صورت

$$L(\theta | y_1, y_2, \dots, y_k) \propto (F(t; \theta))^y (1 - F(t; \theta))^{n-y} \\ = (1 - \exp(-\theta t))^y (\exp(-\theta t))^{n-y}$$

و برآوردگر ماکسیمم درستنمایی θ نیز به صورت

$$\hat{\theta} = \frac{-\ln(1 - \frac{y}{n})}{t} \quad (۳)$$

است که در آن، Y تعداد واحدهایی هستند که در فاصله $(0, t]$ خراب می‌شوند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برآوردگر معرفی شده در این حالت خاص، فرم بسته‌ای دارد. همچنین، لازم به ذکر است که روش‌های معرفی شده در (۱) و (۳)، برآوردهای متفاوتی را ارائه می‌دهند زیرا در (۳) فقط تعداد واحدهای خراب شده تا زمان t در دسترس است ولی در (۱)، هم تعداد واحدهای خراب شده تا زمان t و هم، زمان‌های خرابی آن‌ها معلوم و مشخص می‌شوند. در مطالعات مرتبط با سانسور بازه‌ای، تعداد واحدهای آزمایشی، تعداد دفعات نظارت و زمان‌های نظارت بهینه مورد بررسی قرار گرفته است که برای کسب اطلاع می‌توان به لاولس [۵] و سان [۸] مراجعه کرد. در [۹]، فاصله‌های زمانی بهینه، بررسی شده و برای حالتی که توزیع داده‌ها به صورت وایبول باشد نیز مطالعاتی توسط نلسون [۶] انجام شده است.

در این مقاله برای حالتی که تعداد دفعات نظارت بیشتر از یک مورد باشد ($k > 1$)، با ایده گرفتن از فرم برآوردگر معرفی شده در (۳)، نسخه‌ای مشابه،

به صورت

$$\hat{\theta} = \frac{-\ln(1 - \frac{\sum_{i=1}^k Y_i}{n})}{t_k} \quad (۴)$$

در نظر گرفته می‌شود که در آن $Y_i: i = 1, 2, \dots, k$ تعداد واحدهایی هستند که در بازه $(t_{i-1}, t_i]$ خراب می‌شوند. برآوردگر معرفی شده در (۴)، برآوردگر ماکسیمم درستنمایی θ نیست ولی تابعی از آماره بسنده (Y_1, \dots, Y_k) است که برخلاف برآورد ماکسیمم درستنمایی θ ، فرم صریح و بسته‌ای دارد و همان‌گونه که نشان داده می‌شود، برآوردگری سازگار^۶ و مجاناً ناریب^۷ برای پارامتر است. از این رو، با توجه به مزایای ذکر شده، به نظر می‌رسد که با استفاده از آن بتوان نسبت به انجام یک استنباط آماری مناسب اقدام نمود.

واحدهای آزمایشی X_1, \dots, X_n مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تعداد واحدهای خراب شده در فاصله‌های زمانی $(t_0 = 0, t_1], (t_1, t_2], \dots, (t_{k-1}, t_k]$ ثبت می‌شوند. در این حالت، بدون دانستن زمان خرابی واحدهای آزمایشی، تنها از تعداد واحدهایی که در فاصله‌های زمانی مذکور خراب می‌شوند، اطلاع داریم. بنابراین اگر y_i تعداد واحدهای خراب شده در بازه $(t_{i-1}, t_i]$ باشد، تابع درستنمایی به صورت زیر خواهد بود

$$L(\theta | y_1, y_2, \dots, y_k) \\ \propto (F(t_1; \theta))^{y_1} (F(t_2; \theta) - F(t_1; \theta))^{y_2} \\ \dots (F(t_k; \theta) - F(t_{k-1}; \theta))^{y_k} (1 - F(t_k; \theta))^{n - \sum_{i=1}^k y_i}$$

توزیع نمایی یکی از توزیع‌هایی است که در مدل بندی داده‌های بقاء کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. فرض کنید X_1, \dots, X_n زمان‌های خرابی n واحد آزمایشی دارای توزیع نمایی با تابع چگالی

$$f(x; \theta) = \theta \exp(-\theta x), \quad x > 0,$$

هستند که در آن پارامتر θ نرخ خطر^۵ توزیع است. بر پایه داده‌های تحت سانسور نوع اول، تابع درستنمایی به صورت

$$L(\theta | y_1, y_2, \dots, y_k) \\ \propto \theta \exp(-\theta x_1) \times \dots \times \theta \exp(-\theta x_y) \times (\exp(-\theta t))^{n-y}$$

و برآورد ماکسیمم درستنمایی θ نیز به صورت

$$\hat{\theta} = \frac{y}{\sum_{i=1}^y x_i + (n-y)t} \quad (۱)$$

است که در آن y تعداد خرابی‌ها و x_1, \dots, x_y زمان‌های خرابی مشاهده شده تا زمان t هستند. بر پایه داده‌های تحت سانسور نوع دوم نیز برآورد ماکسیمم درستنمایی θ به صورت

$$\hat{\theta} = \frac{r}{\sum_{i=1}^r x_{(i;n)} + (n-y)x_{(r;n)}}, \quad (۲)$$

است که در آن r زمان خرابی مرتب شده هستند.

اگر توزیع زمان‌های خرابی n واحد آزمایشی نمایی باشد و آزمایش نیز تحت سانسور بازه‌ای با زمان‌های نظارت $t_1 < t_2 < \dots < t_k$ انجام شود، تابع درستنمایی به صورت

$$L(\theta | y_1, y_2, \dots, y_k) \\ \propto (1 - \exp(-\theta t_1))^{y_1} (\exp(-\theta t_1) - \exp(-\theta t_2))^{y_2} \\ \times \dots \times (\exp(-\theta t_{k-1}) - \exp(-\theta t_k))^{y_k} (\exp(-\theta t_k))^{n - \sum_{i=1}^k y_i}$$

⁵Failure rate

⁶Consistent

⁷Asymptotically unbiased

طبق روش دلنا، توزیع مجانبی $\sqrt{n}(h(U_n) - h(\vartheta))$ به صورت نرمال با میانگین صفر و واریانس $(\sigma h'(\vartheta))^2$ خواهد بود [۲].

با توجه به این که، $\sum_{i=1}^k Y_i \equiv R$ ، دارای توزیع دوجمله‌ای با پارامترهای n و $\vartheta = 1 - e^{-\theta t_k}$ است، توزیع مجانبی $\sqrt{n}\left(\frac{R}{n} - (1 - e^{-\theta t_k})\right)$ به صورت نرمال با میانگین صفر و واریانس $e^{-\theta t_k}(1 - e^{-\theta t_k})$ خواهد بود. از این رو با در نظر گرفتن $U_n = \frac{R}{n}$ ، $\hat{\theta} = h(U_n) = \frac{-\ln(1 - U_n)}{t_k}$ و همچنین استفاده از روش دلنا، توزیع مجانبی $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ به صورت نرمال با میانگین صفر و واریانس $\frac{e^{\theta t_k} - 1}{(t_k)^2}$ است و توزیع استاندارد شده آن نیز به پارامتر θ بستگی ندارد. بنابراین $\hat{\theta}$ برآوردگری سازگار و مجاناً ناربیب است که با توجه به توزیع مجانبی به دست آمده، برای پارامتر مجهول می‌توان یک بازه اطمینان مجانبی معرفی نمود.

قضیه ۱.۲. یک بازه اطمینان مجانبی $1 - \alpha$ با ضریب اطمینان

$(1 - \alpha) \times 100\%$ برای پارامتر θ به صورت

$$\left(\hat{\theta} \pm \frac{z_{1-\alpha/2}}{t_k} \sqrt{\frac{e^{\hat{\theta} t_k} - 1}{n}} \right), \quad (5)$$

است که در آن α ، چندانک مرتبه α توزیع نرمال استاندارد می‌باشد.

با استفاده از محوری کردن تابع توزیع 11 نیز می‌توان یک بازه اطمینان دقیق به دست آورد. فرض کنید که متغیر تصادفی گسسته T آماره‌ای است که تابع توزیع آن، $F_T(t; \vartheta) = P(T \leq t; \vartheta)$ ، برای هر مقدار t تابعی نزولی برحسب ϑ می‌باشد. اگر $P(T \leq t; \vartheta_{U(t)}) = \alpha$ آنگاه طبق روش محوری کردن تابع توزیع، فاصله $(-\infty, \vartheta_{U(t)})$ برای ϑ یک بازه اطمینان با ضریب اطمینان $1 - \alpha$ خواهد بود.

از طرفی، اگر متغیر تصادفی S دارای توزیع دوجمله‌ای با پارامترهای n و ϑ باشد آنگاه تابع توزیع آن، $F_S(s; \vartheta)$ ، برای هر مقدار s تابعی نزولی برحسب ϑ می‌باشد (کسلا و برگر [۴]). از این رو، تابع توزیع آماره R نیز تابعی نزولی برحسب $\vartheta = 1 - e^{-\theta t_k}$ و ϑ نیز تابعی صعودی برحسب θ است. در این صورت $F_R(r; \theta)$ ، تابع توزیع آماره R برای هر مقدار r تابعی نزولی برحسب θ خواهد بود.

بنابراین، اگر $R = r$ مشاهده شود آنگاه با حل معادله $P(R \leq r; \theta_{U(r)}) = P(R < r + 1; \theta_{U(r)}) = \alpha$ تعیین $\theta_{U(r)}$ ، بازه اطمینان مطلوب به دست می‌آید. برای تعیین $\theta_{U(r)}$ آماره مرتب m از نمونه تصادفی n تایی X_1, \dots, X_n با $X_{(m:n)}$ نشان داده می‌شود که در این صورت، دو پیشامد

بنابراین، در این مقاله برای داده‌های نمایی تحت سانسور بازه‌ای که تعداد دفعات نظارت بیشتر از یک مورد است، با بهره‌گیری از برآوردگر معرفی شده در (۴) و تعیین توزیع مجانبی آن، زمان نظارت بهینه و بازه اطمینان مجانبی تعیین می‌شود. همچنین، برآورد بازه‌ای دقیق توابعی از پارامتر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که روش برآورد زمان نظارت بهینه و همچنین توزیع آماره‌های مورد استفاده در این مقاله و مقاله ژانگ و همکاران متفاوت هستند.

در بخش دوم مقاله، برآورد بازه‌ای توابعی از پارامتر و در بخش سوم، زمان نظارت بهینه و مطالعات شبیه‌سازی بررسی می‌شوند. در بخش پایانی به کاربردی از روش پیشنهادی در برآورد میانگین عمر باقیمانده یک سیستم موازی نیز اشاره می‌شود.

۲ برآورد بازه‌ای توابعی از پارامتر

توزیع نمایی یکی از معروف‌ترین توزیع‌هاست که ثابت بودن نرخ خطر و کاربرد گسترده آن در صنعت و علوم پزشکی، از ویژگی‌های شاخص آن به شمار می‌روند. توزیع نمایی برای توصیف متغیرهای مربوط به طول عمر به کار می‌رود و نرخ خطر، میانگین و چندک‌های آن از شاخص‌های مهم در مباحث آماری هستند که برآورد آن‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای برآورد نرخ خطر، میانگین و چندک‌ها، طرح‌ها و روش‌های مختلفی ارائه شده است و در کارهای عملی، برای آن‌ها معمولاً از فواصل اطمینان یک‌طرفه استفاده می‌شود (ژانگ و همکاران، [۱۰]).

در تعیین بازه اطمینان برای یک پارامتر، روش‌های مختلفی وجود دارد که برای آشنایی با آن‌ها می‌توان به کسلا و برگر [۴] مراجعه کرد. یکی از روش‌های موجود، روش کمیت محوری 9 است که در آن، تابعی از یک آماره و پارامتر مجهول در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای که توزیع آن تابع به پارامتر بستگی نداشته باشد. اگر تابعی از برآوردگر معرفی شده در (۴) و θ به صورت $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ در نظر گرفته شود، تعیین توزیع دقیق این تابع میسر نیست ولی می‌توان نشان داد که توزیع مجانبی مضربی از آن به پارامتر مجهول بستگی ندارد.

روش دلنا، یکی از روش‌های تعیین توزیع مجانبی دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی است. فرض کنید $\{U_n\}$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی و همچنین $\sqrt{n}(U_n - \vartheta)$ به‌طور مجانبی دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس σ^2 است. اگر $h(\cdot)$ تابعی پیوسته و $h'(\vartheta)$ نیز متناهی و غیر صفر باشد آنگاه

⁸Quantiles

⁹Pivotal quantity

¹⁰Asymptotic confidence interval

¹¹Pivoting the CDF

۳ زمان نظارت بهینه

تعیین بهترین زمان‌های بازرسی، یکی از موضوع‌های اساسی در مطالعه داده‌های تحت سانسور بازه‌ای است. از این رو با توجه به ویژگی‌های $\hat{\theta}$ معرفی شده در (۴)، در این بخش، تعیین آخرین زمان نظارت بهینه بررسی می‌شود. نظر به نااریبی مجانبی $\hat{\theta}$ و واریانس مجانبی آن که برابر با $\frac{e^{\theta t_k} - 1}{n(t_k)}$ است، مقدار t_k به گونه‌ای تعیین می‌شود تا واریانس $\hat{\theta}$ مینیمم شود. بنابراین با در نظر گرفتن $g(t_k) := \frac{e^{\theta t_k} - 1}{n(t_k)}$

$$\frac{dg(t_k)}{dt_k} \propto t_k e^{-\theta t_k} [\theta t_k + 2e^{-\theta t_k} - 2], \quad (9)$$

و با انجام محاسبات می‌توان نشان داد که ریشه تقریبی (۹) برابر با $t_k \cong \frac{\pi}{\sqrt{\theta}}$ است. از این رو برای نمونه‌های بزرگ، اگر آخرین زمان نظارت به صورت $t_k \cong \frac{\pi}{\sqrt{\theta}}$ انتخاب شود آنگاه برآوردگر، ناریب و نیز دارای کمترین واریانس خواهد بود.

برای بررسی تأثیر مقدار آخرین زمان نظارت بر رفتار برآوردگر، به ازای برخی مقادیر θ ، نمونه‌های تصادفی n تایی از توزیع نمایی تولید و با در نظر گرفتن زمان‌های مختلف برای آخرین زمان نظارت، θ برآورد می‌شود (همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ضابطه (۴) فقط به آخرین زمان نظارت بستگی دارد. از این رو، در نظر گرفتن مقادیر مختلفی برای سایر زمان‌های نظارت ضروری نیست). با انجام شبیه‌سازی و $N = 10000$ بار تکرار، $Mean = \frac{\sum_{i=1}^{10000} \hat{\theta}_i}{10000}$ و $SSE = \sum_{i=1}^{10000} (\hat{\theta}_i - \theta)^2$ محاسبه شده که نتایج در جدول ۱ آمده است.

نکته ۱. نتایج به دست آمده در جدول ۱ نیز نشان می‌دهند که با انتخاب $\frac{\pi}{\sqrt{\theta}}$ به عنوان آخرین زمان بازرسی، برآوردگر کمترین واریانس را دارد. لازم به ذکر است که در کارهای عملی، به دلیل مجهول بودن پارامتر، تعیین $\frac{\pi}{\sqrt{\theta}}$ مقدور نیست. از این رو می‌توان ابتدا پارامتر θ را توسط $\hat{\theta}^* = \frac{-\ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^k Y_j}{n})}{t_{k-1}}$ برآورد کرد و سپس تخمینی از آخرین زمان بازرسی بهینه را به صورت $\hat{t}_k = \frac{\pi}{\sqrt{\hat{\theta}^*}}$ در نظر گرفت. در این صورت، با بهره‌گیری از تخمین آخرین زمان بازرسی بهینه،

$$\widehat{\theta}^* = \frac{-\ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^k Y_j}{n})}{\hat{t}^*} = \frac{2 \ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k-1} Y_j}{n}) \ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^k Y_j}{n})}{\pi t_{k-1}} \quad (10)$$

برآورد مجددی از پارامتر را ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که اگر شکست همه واحدهای آزمایشی تا زمان t_{k-1} مشاهده شود، پارامتر را نمی‌توان با استفاده از $\hat{\theta}^* = \frac{-\ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k-1} Y_j)}{t_{k-1}}}$ برآورد کرد و از طرفی اگر $\hat{t}_k \leq t_{k-1}$ باشد، نظارت بعدی نیز منتفی خواهد بود. از این رو، اصلاح شده (۱۰) به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود.

$(R < r + 1)$ و $(X_{(r+1:n)} > t_k)$ با هم معادل هستند. بنابراین

$$\begin{aligned} \alpha &= P(R \leq r; \theta_U(r)) = P(X_{(r+1:n)} > t_k; \theta_U(r)) \\ &= P(F(X_{(r+1:n)}) > F(t_k; \theta_U(r))) \\ &= P(U_{(r+1:n)} > F(t_k; \theta_U(r))) \end{aligned}$$

که در آن $U_{(m:n)}$ نیز آماره مرتب m ام از یک نمونه تصادفی n تایی با توزیع یکنواخت روی $(0, 1)$ است.

با توجه به رابطه بین توزیع‌های بتا و F و این که $U_{(r+1:n)}$ دارای توزیع بتا با پارامترهای $r + 1$ و $n - r$ است، روابط

$$\begin{aligned} U_{(r+1:n)} &\sim \text{Beta}(r + 1, n - r) \\ \implies \frac{(n - r)U_{(r+1:n)}}{(r + 1)(1 - U_{(r+1:n)})} &\sim F(2(r + 1), 2(n - r)) \end{aligned}$$

و

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= P(U_{(r+1:n)} \leq F(t_k; \theta_U(r))) = 1 - e^{-\theta_U(r)t_k} \\ &= P\left(\frac{(n - r)U_{(r+1:n)}}{(r + 1)(1 - U_{(r+1:n)})} \leq \frac{(n - r)(1 - e^{-\theta_U(r)t_k})}{(r + 1)(e^{-\theta_U(r)t_k})}\right) \\ &= P(F(2(r + 1), 2(n - r)) \leq \frac{(n - r)(1 - e^{-\theta_U(r)t_k})}{(r + 1)(e^{-\theta_U(r)t_k})}) \\ &\implies \frac{(n - r)(1 - e^{-\theta_U(r)t_k})}{(r + 1)(e^{-\theta_U(r)t_k})} = f_{2(r+1), 2(n-r), 1-\alpha} \\ &\implies \theta_U(r) = \frac{1}{t_k} \ln\left(1 + \frac{(r + 1)f_{2(r+1), 2(n-r), 1-\alpha}}{(n - r)}\right) \end{aligned}$$

برقرار هستند. بنابراین با توجه به روش محوری کردن تابع توزیع، نتیجه به دست آمده و همچنین مثبت بودن نرخ خطر θ ، بازه اطمینان مطلوب معرفی می‌شود.

قضیه ۲.۲. یک بازه اطمینان $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ یک طرفه برای پارامتر θ به صورت

$$\left(0, \frac{1}{t_k} \ln\left(1 + \frac{(r + 1)f_{2(r+1), 2(n-r), 1-\alpha}}{(n - r)}\right)\right), \quad (6)$$

است که در آن $r = \sum_{i=1}^k Y_i$ و m_1, m_2, α چندک مرتبه α توزیع F با درجات آزادی m_1 و m_2 می‌باشد.

نتیجه ۳.۲. فاصله‌های اطمینان $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ یک طرفه برای میانگین و چندک مرتبه γ توزیع، به ترتیب به صورت

$$\left(\frac{t_k}{\ln\left(1 + \frac{r f_{\gamma, 2(n+1-r), 1-\alpha}}{(n+1-r)}\right)}, +\infty\right), \quad (7)$$

$$\left(\frac{-t_k \ln(1 - \gamma)}{\ln\left(1 + \frac{r f_{\gamma, 2(n+1-r), 1-\alpha}}{(n+1-r)}\right)}, +\infty\right) \quad (8)$$

هستند.

$$\widehat{\theta}^* = \begin{cases} \frac{\ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k-1} Y_j}{n+1})}{t_{k-1}}, & 1 \leq \sum_{j=1}^{k-1} Y_j \leq (n+1)(1 - e^{-\frac{\pi}{4}}) \\ \frac{\gamma \ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k-1} Y_j}{n}) \ln(1 - \frac{\sum_{j=1}^{k-1} Y_j}{n})}{\pi t_{k-1}}, & (n+1)(1 - e^{-\frac{\pi}{4}}) < \sum_{j=1}^{k-1} Y_j \end{cases}$$

خراب شده نیز هیچ گونه اطلاعی نداریم. از این رو، میانگین عمر باقیمانده سیستم نیز به نوعی، مرتبط با طرح سانسور بازه‌ای محسوب می‌شود. فرض کنید n مؤلفه یک سیستم موازی دارای توزیع نمایی با نرخ خطر θ هستند که مستقل از هم کار می‌کنند و مشابه طرح سانسور بازه‌ای، فقط در زمان‌هایی مانند t_1, \dots, t_k بر عملکرد سیستم نظارت کرده و فرض می‌شود که در آخرین زمان نظارت نیز سیستم فعال است. بنابراین، برای میانگین عمر باقیمانده سیستم در زمان t_k یک کران پایین با ضریب اطمینان $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ معرفی می‌شود.

اگر (y_1, \dots, y_k) تعداد واحدهای خراب شده در فاصله‌های زمانی $(t_0 = 0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k]$ باشند، آنگاه پیشامدهای

$$A = (X_{(y_1:n)} < t_1 < X_{(y_1+1:n)} < \dots < t_{k-1} < X_{(\sum_{i=1}^k y_i:n)} < t_k < X_{(\sum_{i=1}^k y_i+1:n)} \leq X_{(n:m)})$$

و

$$B = (Y_1 = y_1, Y_2 = y_2, \dots, Y_k = y_k)$$

با هم معادل هستند و رابطه

$$m_{X_{(n:n)}}(t_k) = E((X_{(n:n)} - t_k) | A)$$

برقرار است. با توجه به خاصیت مارکوفی ^{۱۷} آماره‌های ترتیبی و خاصیت عدم حافظه ^{۱۸} در توزیع نمایی می‌توان نشان داد که $(X_{(n:n)} - t_k) | A$ و $\{X_1, \dots, X_{n - \sum_{i=1}^k y_i}\}$ دارای توزیع یکسان هستند. از این رو، با توجه به [۳]

$$m_{X_{(n:n)}}(t_k) = E(X_{(n - \sum_{i=1}^k y_i:n - \sum_{i=1}^k y_i)}) = \frac{c}{\theta} \quad (11)$$

برقرار است که در آن $c = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n - \sum_{i=1}^k y_i} \right)$ بنابراین با ضرب کردن مقدار c در کران پایین به دست آمده در (۷)، کران پایین مطلوب به دست می‌آید.

تکته ۲. لازم به ذکر است که در مبحث سانسور بازه‌ای، زمان‌های نظارت t_1, t_2, \dots, t_k مقادیری ثابت و از پیش تعیین شده هستند، از این رو در فواصل اطمینان معرفی شده (۶)، (۷) و (۸)، نمی‌توان به جای $\widehat{\theta}$ از $\widehat{\theta}^*$ استفاده کرد.

۴ کاربرد از مباحث

قابلیت اعتماد در بالا بردن سطح استاندارد و کیفیت تجهیزات و تولیدات صنعتی سهم بسزایی دارد که یکی از مباحث مهم در آن، میانگین عمر باقیمانده ^{۱۲} است. آماره‌های ترتیبی ^{۱۳} نیز جایگاه ویژه‌ای در مطالعات طول عمر و تحلیل‌های آماری دارند و در قابلیت اعتماد نقشی اساسی ایفا می‌کنند. فرض کنید که سیستمی با طول عمر T در زمان $t = 0$ مورد استفاده قرار گرفته و در زمان $t > 0$ سیستم هنوز فعال است. میانگین عمر باقیمانده سیستم را، به عنوان تابعی از t با $m_T(t)$ نشان می‌دهند که به صورت $m_T(t) = E(T - t | T > t)$ تعریف می‌شود.

در مهندسی قابلیت اعتماد، سیستم‌هایی با ساختارهای مختلف در نظر گرفته می‌شوند که سیستم‌های متوالی ^{۱۴}، موازی ^{۱۵} و m از n ^{۱۶} از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. برای اطلاع بیشتر می‌توان به اسدی [۱] و بارلو و پروشان [۳] مراجعه کرد.

یک سیستم شامل n مؤلفه را یک سیستم m از n گوئیم، هرگاه فعال بودن آن مستلزم فعال بودن حداقل m مؤلفه آن باشد ($m \leq n$). سیستم‌های موازی و متوالی حالت‌هایی خاص از سیستم m از n هستند که در آن‌ها m به ترتیب برابر با ۱ و n است.

فرض کنید X_1, \dots, X_n طول عمر مؤلفه‌های یک سیستم موازی هستند، در این صورت طول عمر آن برابر با $X_{n:n}$ ، یعنی بزرگ‌ترین آماره مرتب متناظر با طول عمر مؤلفه‌ها است و اگر سیستم در زمانی مانند t هنوز فعال باشد، آنگاه $m_{X_{(n:n)}}(t) = E(X_{(n:n)} - t | X_{(n:n)} > t)$ تابع میانگین عمر باقیمانده این سیستم در زمان t خواهد بود. بنابراین در زمان نظارت t فقط می‌دانیم که بعضی از مؤلفه‌های سیستم هنوز سالم هستند و از زمان‌های شکست مؤلفه‌های

¹²Mean residual life

¹³Order statistics

¹⁴Series system

¹⁵Parallel system

¹⁶m out n system

¹⁷Markovian property

¹⁸Memoryless property

یک بازه اطمینان ۹۵٪ برای میانگین طول عمر لامپ‌ها به صورت $(+\infty, 16793)$ خواهد بود. ضمناً با توجه به (۵)، بازه اطمینان مجانبی برای میانگین طول عمر لامپ‌ها به صورت $(+\infty, 16281)$ است. (ب) نظر به این که ۵۰ لامپ را می‌توان به‌عنوان مؤلفه‌های یک سیستم در نظر گرفت، طول عمر آخرین لامپ را نیز می‌توان متناظر با طول عمر سیستم موازی با ۵۰ مؤلفه دانست. از این رو با توجه به (۱۱) که برای تعیین بازه اطمینان میانگین عمر باقیمانده یک سیستم موازی معرفی شده است و همچنین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در قسمت ب داریم:

$$c = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n - \sum_{i=1}^k y_i} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{25}{12},$$

$$\frac{25}{12} \times (16793, +\infty) = (350, +\infty),$$

یک فاصله پیش‌بینی ۹۵٪ برای باقیمانده عمر آخرین لامپ به صورت $(+\infty, 350)$ است. در این صورت، با ۹۵٪ اطمینان، انتظار می‌رود که آخرین لامپ لااقل ۳۵۰ ساعت دیگر کار کند.

برای مثال، فرض کنید که یک نمونه ۵۰ تایی از لامپ‌هایی که دارای توزیع نمایی هستند را مورد آزمایش قرار داده و بر پایه سه بار نظارت در زمان‌های $t_1 = 100$, $t_2 = 300$, $t_3 = 540$ (برحسب ساعت)، تعداد لامپ‌های خراب‌شده در فاصله‌های $[0, 100)$ ، $[100, 300)$ و $[300, 540)$ به صورت

$$y_1 = 17, \quad y_2 = 21, \quad y_3 = 8.$$

به‌دست آمده است (با توجه به داده‌های صفحه ۱۶۲، اسدی [۱]). بنابراین، الف) با توجه به (۴) و

$$k = 3, t_k = 540, r = \sum_{i=1}^3 y_i = 46,$$

$$\hat{\theta} = \frac{-\ln\left(1 - \frac{46}{540}\right)}{540} = 0.00468, \quad \frac{1}{\hat{\theta}} = 213.8$$

برآوردی از میانگین طول عمر لامپ‌ها، به صورت ۲۱۳.۸ ساعت است. ب) با توجه به (۷) و

$$f_{2r, 2(n+1-r), 1-\alpha} = f_{42, 10, 0.95} \cong 2.6,$$

$$\left(\frac{540}{\ln\left(1 + \frac{46 \times 2.6}{(50 + 1 - 46)}\right)}, +\infty \right) = (16793, +\infty)$$

جدول ۱. تأثیر زمان‌های نظارت مختلف بر رفتار برآوردگر معرفی شده در (۴)

θ	t	n	Mean	SSE	θ	t	n	Mean	SSE
۰/۰۱	۱۳۰	۲۰	۰/۰۰۹۴۹	۰/۰۷۳۷۴	۰/۰۵	۲۰	۶۰	۰/۰۴۹۲۵	۰/۷۰۴۸۰
"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 157$	"	۰/۰۰۹۳۶	۰/۰۶۶۳۹	"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 31$	"	۰/۰۴۹۰۶	۰/۶۳۴۶۸
"	۱۸۵	"	۰/۰۰۹۲۱	۰/۰۶۰۳۷	"	۴۰	"	۰/۰۴۸۶۸	۰/۶۲۶۰۸
"	۱۳۰	۴۰	۰/۰۰۹۷۷	۰/۰۳۶۴۸	"	۲۰	۸۰	۰/۰۴۹۴۶	۰/۵۳۷۰۵
"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 157$	"	۰/۰۰۹۷۱	۰/۰۳۵۷۰	"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 31$	"	۰/۰۴۹۴۸	۰/۴۷۷۴۷
"	۱۸۵	"	۰/۰۰۹۶۰	۰/۰۳۶۸۳	"	۴۰	"	۰/۰۴۸۹۵	۰/۴۸۸۸۳
"	۱۳۰	۶۰	۰/۰۰۹۸۴	۰/۰۲۵۷۹	۰/۰۷	۲۰	۲۰	۰/۰۶۶۱۶	۰/۴۹۷۵۲
"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 157$	"	۰/۰۰۹۷۸	۰/۰۲۵۲۲	"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 22.5$	"	۰/۰۶۵۵۸	۳/۲۱۷۰۰
"	۱۸۵	"	۰/۰۰۹۷۶	۰/۰۲۵۴۷	"	۲۵	"	۰/۰۶۵۲۷	۳/۱۷۰۱۴
"	۱۳۰	۸۰	۰/۰۰۹۸۸	۰/۱۹۱۷	"	۲۰	۴۰	۰/۰۶۸۲۳	۱/۸۴۰۹۴
"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 157$	"	۰/۰۰۹۹۱	۰/۰۱۸۷۶	"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 22.5$	"	۰/۰۶۷۵۴	۱/۷۹۰۸۲
"	۱۸۵	"	۰/۰۰۹۸۱	۰/۰۱۸۷۹	"	۲۵	"	۰/۰۶۷۷۴	۱/۷۸۳۴۶
۰/۰۵	۲۰	۲۰	۰/۰۴۷۹۶	۰/۰۴۲۱۶	"	۲۰	۶۰	۰/۰۶۸۸۴	۱/۲۶۳۰۴
"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 31$	"	۰/۰۴۷۲۰	۱/۷۲۳۰۳	"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 22.5$	"	۰/۰۶۸۳۹	۱/۲۳۴۴۹
"	۴۰	"	۰/۰۴۵۷۷	۱/۵۰۷۱	"	۲۵	"	۰/۰۶۸۳۸	۱/۱۹۸۸۴
"	۲۰	۴۰	۰/۰۴۸۹۳	۱/۰۰۷۸	"	۲۰	۸۰	۰/۰۶۹۰۲	۰/۹۲۰۱۹
"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 31$	"	۰/۰۴۸۳۴	۰/۸۹۳۹۰	"	$\frac{\pi}{2\theta} \cong 22.5$	"	۰/۰۶۹۰۶	۰/۹۱۶۸۰
"	۴۰	"	۰/۰۴۸۰۳	۰/۹۰۳۷۷	"	۲۵	"	۰/۰۶۸۶۸	۰/۹۴۶۶۳

۵ نتیجه گیری

نتایج به دست آمده از مطالعات شبیه سازی، بهینه بودن زمان نظارت پیشنهادی مستلزم بزرگ بودن اندازه نمونه است که در این صورت، تحت زمان نظارت بهینه، اریبی و واریانس برآوردگر کمتر می شود و در واقع با انتخاب زمان نظارت بهینه، کم برآوردی نرخ خطر یا بیش برآوردی میانگین توزیع کاهش می یابد.

بر پایه داده های تحت سانسور بازه ای، برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامتر توزیع نمایی مورد بررسی قرار گرفت. برآوردگر نقطه ای معرفی شده در این مقاله، تابعی از آماره بسنده است و فرم بسته ای دارد به گونه ای که تعیین توزیع مجانبی آن و تعیین فاصله های اطمینان مجانبی و دقیق مناسب برای پارامتر مجهول و همچنین تعیین زمان نظارت بهینه را میسر کرده است. با توجه به

مراجع

- [۱] مجید اسدی، (۱۳۹۲)، آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
- [2] Agresti, A., (1990), *Categorical data analysis*, John Wiley & Sons, New York.
- [3] Barlow, R. E. and Proschan, F., (1975), *Statistical Theory of Reliability and Life Testing*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- [4] Casella, G. and Berger, R. L. (1990), *Statistical inference*, Wadsworth & Brooks/Cole.
- [5] Lawless, J. F., (2003), *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*, John Wiley & Sons, New York.
- [6] Nelson, W. (1985), *Weibull analysis of reliability data with few or no failures*, *Journal of Quality Technology*, **17**, 140-146.
- [7] Nelson, W. (2004), *Applied life data analysis*, John Wiley & Sons, New York.
- [8] Sun J., (2007), *The Statistical Analysis of interval-censored failure time data*, Springer, Science & Business Media.
- [9] William, Q. and Meeker, Jr., (1986), Planning life tests in which units are inspected for failure, *IEEE Trans. Reliability*, **35**, 571-578.
- [10] Zhang, C.W., Zhang, T., Xu, D. and Xie, M., (2013), Analyzing highly censored reliability data without exact failure times: An efficient tool for practitioners, *Quality Engineering*, **25**, 392-400.